

佐々木 貞吉 日本原子力研究所 先端基礎研究センター*

Spectator Auger Transition in Solid Phase

Teikichi A. SASAKI

Advanced Science Research Center, Japan Atomic Energy Research Institute

Resonant excitation of the deep core orbitals (over ~ 1 keV in binding energy) of the insulating solid by monochromatized synchrotron radiation gives rise to remarkable sharpening of the Auger electron spectrum, via the spectator Auger transition. Detailed examinations of the spectrum showed that the Auger line shifts to higher kinetic energy with increase in the photon energy and the peak narrowing occurs under the on-resonant condition. These phenomena are discussed in relation with the localized unoccupied states having a band-like structure and are interpreted in terms of a new type of the Auger resonant Raman scattering. An importance of the spectator Auger transition in the surface photochemical reactions is also indicated.

1. はじめに

軟 X 線領域の放射光による共鳴光電子分光研 究が盛んになりつつある。固体化合物の深い内殻 軌道を単色軟 X 線で共鳴励起すると,電子分光 スペクトルに鋭いオージェ電子ピークが観測され る。イオン化しきい値の近傍で励起光エネルギー (hv)をチューニングすると,このオージェ電子 ピークはスペクテータ・オージェ,ノーマル・オ ージェの2本に分裂する。また,前者は hv に連 動したエネルギーシフト(エネルギー分散)を起 こす。

固体における上記の現象は、1993年、絶縁性

無機化合物についての電子分光実験で初めて観測 された¹⁻⁴⁾。その後,類似の現象は,金属,半導 体,吸着有機分子などでも確認された。スペクト ル解析が進むにつれ,共鳴励起領域におけるオー ジェ電子は,X線共鳴ラマン散乱における散乱 X線の振る舞いに類似するとともに,非占軌道 の分布に関する詳細な情報を担っていることがわ かってきた。

本稿では現象の一端を紹介するとともに,オー ジェ電子がなぜエネルギー分散を起こすかを共鳴 ラマン散乱との関連で議論する。また,スペクテ ータ・オージェ遷移が表面化学反応に及ぼす効果

^{*} 日本原子力研究所 先端基礎研究センター 〒319-11 茨城県東海村白方 TEL 029-282-5520 FAX 029-282-5927 e-mail sasakita@popsvr.tokai.jaeri.go.jp

の一例として吸着有機分子の解離を取り上げ,元 素選択的脱離について述べる。

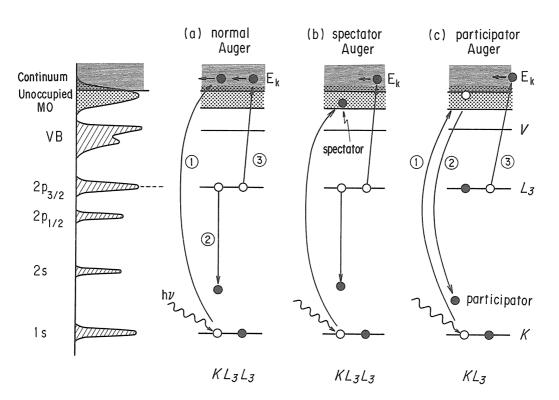
2. 深い内殻の共鳴励起

電子の軌道は,化学結合に関与しない内殻軌 道,化学結合を構成する価電子帯(VB),反結合 性の非占軌道に大別される。共鳴励起では,内殻 軌道エネルギーと同じエネルギーの放射光によ り,内殻軌道電子を非占軌道へ励起する。

共鳴励起と関連するオージェ遷移には、図1に 示す3種類のタイプがある。1s 軌道電子の励起 を考える。イオン化しきい値以上の hv を照射し たとき起こるノーマル・オージェ遷移では、図1 (a)の1s光電子及び KL_3L_3 オージェ電子は連続 帯に励起されて、真空中に放出されるか固体内を 遍歴する。一連のプロセスは、 $\sim 10^{-14}$ 秒以内に 終了する。これに対し、イオン化しきい値以下の hv の照射でもオージェ電子が放出されることが ある。図1(b)、図1(c)のように、非占軌道へ共 鳴励起される場合である。共鳴励起では励起電子 が非占軌道に十分長く(10⁻¹⁴ 秒以上)局在化し て、その間にオージェ遷移が終了する。このこと から、励起電子をスペクテータ電子、図1(b)の プロセスをスペクテータ・オージェ遷移と呼ぶ。 一方、図1(c)では、共鳴励起→再結合→電子放 出により $2p_{3/2}$ 光電子と全く同じ運動エネルギー の KL_3 オージェ電子が放出される。励起と再結 合に関与する電子をパーティシペータ電子、一連 のプロセスをパーティシペータ・オージェ遷移と 呼ぶ。この遷移では、オージェ電子ピークと光電 子ピークが重なり、 $2p_{3/2}$ 光電子のピーク強度が 変動する。いわゆる Fano-共鳴である⁵⁾。

通常,原子から放出されるオージェ電子は, hvに依らず運動エネルギーが一定とされる。 KL_3L_3 オージェ遷移の場合,オージェ電子エネ ルギー $E_k(KL_3L_3)$ は次の近似式で与えられる⁶⁾。

$$E_{\rm k}(KL_3L_3) = E_{\rm b}(1{\rm s}) - E_{\rm b}(2{\rm p}_{3/2}) - E_{\rm b}(2{\rm p}_{3/2}) - U_{\rm eff}(2{\rm p}_{3/2}, 2{\rm p}_{3/2}) + R(2{\rm p}_{3/2}, 2{\rm p}_{3/2}) + E({\rm PCI})$$
(1)



ここで、*E*bは軌道電子の結合エネルギーであ

Figure 1. Schematics of Auger transitions near the 1s(K) edge.

る。 U_{eff} , Rは, それぞれ,終状態における正孔 どうしの反発エネルギー,原子外緩和エネルギー である。また,E(PCI)は post collision interaction に伴う項である。イオン化しきい値よりもは るかに大きいエネルギーの励起光で観測されるノ ーマル・オージェ電子に対しては,E(PCI)=0が適用される。

従来の浅い内殻軌道(結合エネルギーで~300 eV以下)の共鳴励起では,パーティシペータ・ オージェ遷移の寄与が大部分である。また多くの 場合,パーティシペータ・オージェ電子ピークは VBと重なるため,スペクトル解析に曖昧さが残 る。これに対し,深い内殻軌道(結合エネルギー で~1 keV以上)の共鳴励起では,(1)式から予 想されるように,VBから大きく離れた位置にオ ージェ電子ピークが出現する。また,オージェ崩 壊全体の95%以上がスペクテータ・オージェ遷 移を経由するとともに,シグナルの相対強度は, 浅い内殻軌道の共鳴励起や非共鳴の場合に比べ, 5~50倍にもなる。このため,スペクトル解析か ら得られる電子構造についての精度が格段に向上 する。

3. 無機化合物におけるスペクテータ。

オージェ遷移

MoS₂にS1s吸収端近傍の軟X線を照射した とき得られる広帯域の電子分光スペクトルを図2 に示す⁷⁾。hvを2472.1 eVにすると、S1s→3p* (3p*は e', e"などの対称性を持つ非占分子軌道を 表わす⁸⁾)共鳴が強く起こり、S-KL_{2,3}L_{2,3}、S-KL₁L_{2,3}などのオージェ電子ピークが強められ る。これらはいずれもスペクテータ・オージェ遷 移によるものである。一方、パーティシペータ・ オージェ遷移によるS-KL_{2,3}(S2p)、VBなどの 強度変化は小さい。これらのピーク強度について hv依存性を調べると、励起状態1s⁻¹3p^{*1}(3p^{*1} は 3p*軌道にあるスペクテータ電子)のオージェ 崩壞分岐率が求まる⁹⁾。主なオージェ電子ピーク

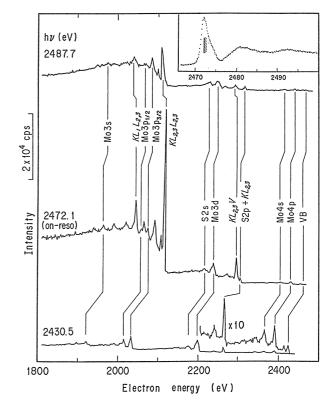


Figure 2. Photoemission wide-scan spectra for MoS_2 under on-resonance (2472.1 eV) and off-resonance conditions (2430.5 and 2487.7 eV)⁷⁾. An inset shows XANES spectrum at the S 1s edge and the shaded line indicates threshold for the normal Auger transition.

の強度を hv に対してプロットした結果から分岐 率を求めると,約98%は KL_{2,3}L_{2,3}, KL_{2,3}V など のスペクテータ・オージェ遷移を経由し,残りの 約2%はパーティシペータ・オージェ遷移とな る。このように,スペクテータ・オージェ遷移の 寄与がパーティシペータ・オージェ遷移のそれに 比べ著しく大きくなるのが,深い内殻軌道の共鳴 励起の特徴である。

MoS₂及びLi₂SO₄におけるS-KL_{2,3}L_{2,3}オー ジェ電子スペクトルのhv依存性を図3に示す¹⁰⁾。 スペクトル強度はhvとともに徐々に増加し,共 鳴励起で最大になる。共鳴励起領域を越すとピー ク分裂が起こる。新たに出現したピークは,ノー マル・オージェ遷移に帰属される。半金属的な導 電性を有するMoS₂と,絶縁体であるLi₂SO₄の 場合の大きな違いはピーク分裂の大きさであり, その詳細は4.で議論する。MoS₂におけるスペク

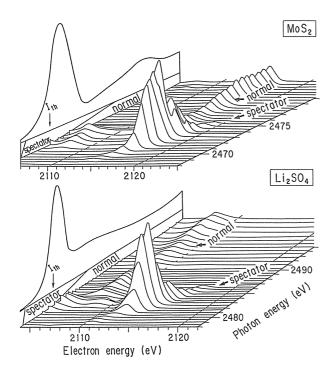


Figure 3. Evolutions of the S- $KL_{2,3}L_{2,3}$ Auger electron spectra for MoS₂ and Li₂SO₄¹⁰.

トル変化では、hv が2774 eV 付近でピーク分裂 を生じ、スペクテータ・オージェ電子ピークは hv とともに高エネルギー側へシフトする。この 様子は、Wong 等¹¹)による化合物半導体、InPの P 1s→3p*共鳴における P- $KL_{2,3}L_{2,3}$ オージェ電 子スペクトルの場合とよく似ている。いずれの場 合も、3p*軌道が連続帯の中にあって局在化して いるためと考えられる。一方、Li₂SO₄ における スペクトル変化では、スペクテータ・オージェ電 子ピークに明瞭なエネルギー分散が認められる。

図4には、 MoS_2 及び Li_2SO_4 におけるS-KL_{2,3}L_{2,3}オージェ電子エネルギーの $h\nu$ 依存性 を示す¹⁰⁾。ノーマル・オージェ遷移では、 $h\nu$ が 十分大きい領域でピークエネルギーが一定にな る。これに対し、共鳴励起領域ではピークエネル ギーが幾分大きくなる傾向を示す。これは(1)式 のE(PCI)に起因するもので、光電子が緩く束 縛されている共鳴励起領域では、 $KL_{2,3}L_{2,3}$ オー ジェ電子がこの電子に対しクーロン反発を感じる ためである。スペクテータ・オージェ遷移の場合 では、 $h\nu$ とともにピークエネルギーが高エネル ギー側へ大きくシフトしている。 $h\nu$ に対する傾 きは45°で、オージェ電子ピークでありながら光

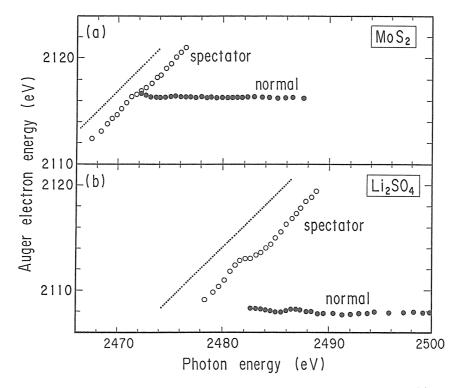


Figure 4. $S-KL_{2,3}L_{2,3}$ Auger energy as a function of the photon energy in MoS₂ (a) and Li₂SO₄ (b)¹⁰⁾. The dotted lines show a slope of 45° expected from the resonant Raman scattering.

電子ピークに似た奇妙な振る舞いを示す。また, Li₂SO₄では導電性物質の場合に比べ,より広い エネルギー範囲にわたってエネルギー分散を起こ す様子が認められる。

固体において上記のようなスペクテータ・オー ジェ電子のエネルギー分散が観測されたのは, 1993年のことである。Elango 等¹⁾は, NaCl, KClなどのCl(K)2p→3d*共鳴で放出される $Cl(K)-L_{2,3}M_{2,3}M_{2,3}$ オージェ電子エネルギー (Cl-L_{2,3}M_{2,3}M_{2,3}オージェ電子で~176 eV, K- $L_{2,3}M_{2,3}M_{2,3}$ オージェ電子で~246 eV)が、hv とともに 2-4.5 eV シフトする現象を見い出した。 ほぼ同時期に, MoO₃の Mo 2p_{3/2}→4d*共鳴で放 出される Mo-L₃M_{4.5} スペクテータ・オージ ェ電子(~2030 eV)についても、約8 eV のエ ネルギー分散が観測された²⁾。後者でエネルギー 分散が大きくなるのは、深い内殻軌道の共鳴励起 だからである。その後, Rh, Pd, Ag, Nb, Mo な どの単体金属からの $L_3M_{4.5}M_{4.5}$ スペクテータ・ オージェ電子について、小さいながらもエネルギ 一分散が報告された¹²⁻¹⁶⁾。表1は、これまでに 報告されたスペクテータ・オージェ遷移における エネルギー分散のリストである。表中の値は,共 鳴オージェ電子スペクトルのhv 依存性におい て、スペクテータ・オージェ電子ピークが現れ消 衰するまでの、エネルギー分散を識別され得る範 囲のことで, 定性的な値であることを断ってお く。深い内殻軌道の場合に限ってこの値を比較す ると、次の傾向を認めることができる。

- (i) エネルギー分散の大きさは,同一元素であ っても化合物によって異なる。
- (ii) 絶縁体ではエネルギー分散が大きくなる。
- (iii) ピーク分裂は絶縁体で大きく,導電性物質 では起こらないか,起こっても小さい。

(1)式で示したように,オージェ電子は励起光 のhvに依らず運動エネルギーが一定とされてき た。この意味で,ピーク分裂やエネルギー分散

Table 1. Energy width of the dispersion of the spectatorAuger lines for inorganic substances.

Materials	Energy width (eV)	Transition processes	Ref.
Si	~2		4)
Si	8		17)
SiC	~2	Si 1s \rightarrow 3p*(\rightarrow KL _{2,3} L _{2,3})	4)
SiO ₂	6		3)
SiO_2	~ 12		3)
InP	5.5	P 1s \rightarrow 3p*(\rightarrow <i>KL</i> _{2,3} <i>L</i> _{2,3})	11)
MoS ₂	~9	$C_{1} \rightarrow 2 + (\nabla T_{1} T_{1})$	10)
Li ₂ SO ₄	~ 12	S 1s \rightarrow 3p*(\rightarrow KL _{2,3} L _{2,3})	10)
NaCl	~ 2	Cl $2p_{1/2, 3/2} \rightarrow 3d^*$ $(\rightarrow L_{2, 3}VV)$	1)
KCl	~3.5	K 2p _{1/2, 3/2} →3d*	18)
		$(\rightarrow L_{2,3}M_{2,3}M_{2,3})$	
CaF ₂	~4.5	Ca 2p _{1/2, 3/2} →3d*	1)
CaCl ₂	~ 4.5)	$(\rightarrow L_{2,3}M_{2,3}M_{2,3})$	1)
Sc_2O_3	$\sim \!\! 4.5$	Sc $2p_{1/2, 3/2} \rightarrow 3d^*$	1)
		$(\rightarrow L_{2,3}M_{2,3}M_{2,3})$	
KMnF ₃	~ 5	Mn 2p _{3/2} →3d*	19)
		$(\rightarrow L_{2,3}M_{2,3}M_{2,3})$	
NiO	\sim 5?	Ni 2p _{3/2} →3d*	20)
		$(\rightarrow L_3 M_{2,3} M_{2,3})$	
SrSi ₂	9		21)
SrAg	8.5	Sr 2p _{3/2} →4d*	21)
SrO	12	$(\rightarrow L_3 M_{4,5} M_{4,5})$	21)
SrF ₂	13	<	21)
SrTiO ₃	12 J		21)
Y	~ 6	Y 2p _{3/2} →4d*	22)
Y_2O_3		$(\rightarrow L_3 M_{4,5} M_{4,5})$	23)
YF ₂	~14)		22)
ZrO ₂	14.5	$\operatorname{Zr} 2p_{3/2} \rightarrow 4d^*$	23)
NTL.	11.5)	$(\rightarrow L_3 M_{4,5} M_{4,5})$	
Nb Nb O	11.5	Nb $2p_{3/2} \rightarrow 4d^*$	23)
Nb ₂ O ₅ Mo	10]	$(\rightarrow L_3 M_{4,5} M_{4,5})$	23)
	4.5		14)
MoS ₂ MoO ₂	4.5	Mo 2p _{3/2} →4d*	24)
Li_2MoO_4	14	$(\rightarrow L_3 M_{4,5} M_{4,5})$	23) 24)
M_2MOO_4 M_0O_3	~ 8		24)
Ag	~5	Ag 2p _{3/2} →4d*	2)
118	-0	$(\rightarrow L_3 M_{4,5} M_{4,5})$	15–16)
		(1231414,51414,5)	

は,オージェ電子に対する通念を打ち破る珍しい 現象といえる。 オージェ電子はなぜエネルギー分散を 起こすか?

光が物質によって散乱されるとき,入射光の電 場振動が分子の電子分布に影響を及ぼすことによ って,入射光とは異なる振動数の散乱光が出てく ることがある。ラマン散乱である。入射光のエネ ルギーを分子の励起エネルギーに一致させると, 共鳴ラマン散乱のため強いラマン線が観測され る。

X線領域の共鳴ラマン散乱は, 1974年, Eisenberger 等25)により初めて観測された。彼等は金 属銅に~8980 eV の放射光を照射し、Cu 1s 軌道 を共鳴励起した。高分解能X線分光器で散乱X 線スペクトルを測定したところ, Cu-KL₃ X 線(~ 8050 eV) がhv とともに高エネルギー側へ約7 eV シフトする現象が観測された。エネルギー分 散の様子は,図4(a)のスペクテータ・オージェ 遷移の場合とよく似ている。これについては, Cu 1s 正孔状態の寿命が短いため準位巾に広がり が生じ、Cu-KL3 X線に共鳴性のラマンシフトが 起こったと解釈された²⁵⁾(X線共鳴ラマン散 乱)。最近では軟 X 線領域での高分解能分光が可 能となり、遷移金属酸化物、半導体などを対象に 軟X線共鳴ラマン散乱も観測され,非占軌道の 特徴を反映したと考えられる発光スペクトルが報 告されている17,22,27-29)。エキシトンレベルを持つ 半導体では、hvのチューイングにより共鳴ラマ ン散乱から蛍光発光へ移行する様子が明らかにさ ht^{28}

事情は多少異なるが、スペクテータ・オージェ 電子が放出されるときもX線共鳴ラマン散乱と 似たプロセスが起こっていると考えられる。 1980年、Xe $2p_{3/2} \rightarrow 5d^*(6d^*)$ 共鳴において、 Brown 等³⁰⁾はXe- $L_3M_4M_5$ オージェ電子ピーク (~3370 eV)がエネルギー分散を起こす現象を 発見した。しかし、励起に用いた放射光の単色性 に問題があったため、1985年に再実験が行われ た。3370 eV において~0.6 eV 巾の放射光を用 いたこの実験で、 $2p_{3/2}$ 軌道電子が Xe 5d*(6d*) へ共鳴励起され、そのときのスペクテータ・オー ジェ電子が高エネルギー側へ 3-12 eV シフトす る様子が明瞭に示された³¹⁾。hv の一部がオージ ェ電子に付与されたもので、オージェ共鳴ラマン 散乱である。希ガス原子についての類似の結果 は、その後、Kr 3d→5p*, Xe 4d→6p*などの浅 い内殻軌道の共鳴励起でも確認された³²⁾。

固体の場合では3.で記したようにエネルギー 分散が化合物によって異なる他,絶縁体の場合, より大きくなる傾向を示し物質の電子構造に強く 依存している。このため、内殻正孔状態の準位巾 の広がりだけでは理解できない。定性的ではある が、次のように解釈される。絶縁体では、図1の 非占軌道が巾の広いバンドを形成し局在化する。 このため,図1(b)のスペクテータ電子は,バン ド内遷移により直ちに(~10-18秒)バンドの底 (conduction band minimum) に落ち込むと考え られる。このときの緩和エネルギーがスペクテー タ・オージェ電子に付与され、運動エネルギーが 高エネルギー側へシフトする。結局、スペクテー タ電子が非占軌道から形成されるバンドの天井 (conduction band maximum) に達するまでエネ ルギー分散が続くと予想される。一般に、固体で は絶縁体が大きいほどギャップ・エネルギーが大 きくなるとともに、バンドの巾も広がる。表1に 見られるように、同じ元素における同じタイプの 共鳴励起では, 導電性が大きい物質ほどエネルギ 一分散の値が小さくなる傾向にあり、上記の理解 が正しいことを示唆する。最近, Li₂MoO₄にお ける $M_0-L_3M_{4,5}M_{4,5}^{(14)}$ や $KCl におけるK-L_3$ $M_{2,3}M_{2,3}^{(19)}$ などのスペクテータ・オージェ電子 について, 1 eV 以下の極く狭い hv の範囲でピー ク分裂の起こることが見い出された。これは非占 軌道が結晶場分裂していることに起因するもの で、これらの観測結果も上述の理解を支持する。

上記のモデルに立てば,非占軌道のバンドが連 続帯の中へ浸入している電子状態のとき,スペク テータ・オージェとノーマル・オージェへのピー ク分裂が起こることになる。これまでの測定で, 金属以外のほとんどの物質においてピーク分裂が 観測されている。従って,これらの物質の準位構 造においては,程度の差はあるものの,非占軌道 のバンドの一部が連続帯の中へ潜り込んで局在化 するという描像が得られる。以上のことから,エ ネルギー分散及びピーク分裂は,内殻正孔状態, 非占軌道双方における準位巾の効果が重畳される ことによって起こると考えられる。

さて, Eisenberger 等のX線共鳴ラマン散乱 実験²⁵⁾では, Cu-KL₃X線のピーク・ナローイン グ (ピーク巾が狭くなる現象)も観測された。最 近,オージェ電子ピークについてもナローイング が見い出された。図5は,S-KL_{2,3}L_{2,3}オージェ 電子ピークの半値巾の変化を示す³³⁾。スペクテ ータ・オージェ遷移でピーク・ナローイングが起 こり,ピーク巾は25~40%減少する。明らかに 共鳴ラマン散乱である。

ピークナローイングは、スペクテータ・オージ ェ遷移が単一の量子プロセスで起こることに起因 する²⁶⁾。ピーク巾は、ノーマル・オージェ遷移 の場合、図1(a)における中間状態 $1s^{-1}$ と終状態 $3p_{3/2}^{-2}$ の寿命の和で決まるため、比較的ブロー

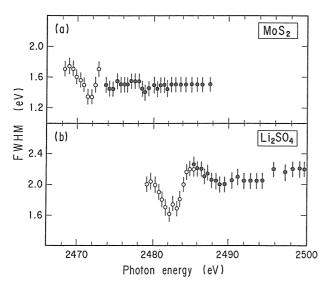


Figure 5. FWHM value of $S-KL_{2,3}L_{2,3}$ Auger line as a function of the photon energy in MoS_2 (a) and Li_2SO_4 (b)³³⁾.

ドになる。一方,スペクテータ・オージェ遷移で は,図1(b)における終状態2p_{3/2}-23p*1の寿命の みで決まる。中間状態1s⁻¹3p*1は仮想状態とし て取り扱えるということが共鳴励起の特徴で,こ のことがスペクトルに反映されたと考えられる。

5. 固相有機分子におけるオージェ共鳴 ラマン散乱

金属表面に凝結させた有機分子についての共鳴 励起を例に、オージェ共鳴ラマン散乱をもう少し 詳しく紹介する。CS₂(二硫化炭素)分子は、

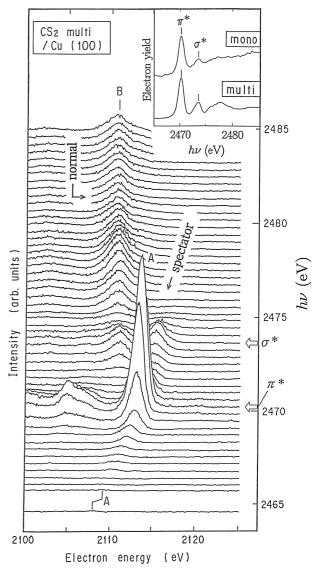
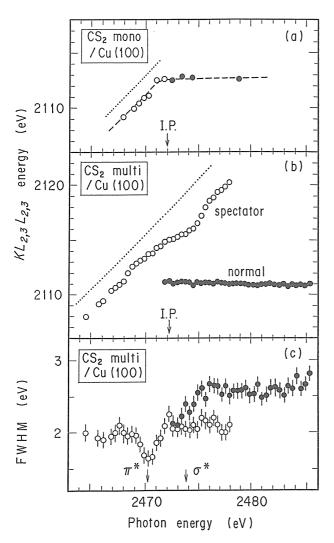


Figure 6. Evolution of the S- $KL_{2,3}L_{2,3}$ Auger electron spectra for CS₂ mutilayers at 80 K^{34,35}). An inset shows XANES spectra at the S 1s edge for CS₂ monolayer and mutilayers on Cu(100) at 80 K.

 π^* (S-C) 軌道と σ^* (S-C) 軌道の2種類の反結合 性非占軌道を有する。図6は、低温固相CS₂の S- $KL_{2,3}L_{2,3}$ オージェ電子スペクトル変化であ る^{34,35)}。

ピーク強度の変化を眺めると、スペクテータ・ オージェ電子ピークは~2470 eVの hv で最大に 達した後、一度減衰する。その後、2473 eV 付近 で再び増加するが、2475 eV では完全に消える。 右上に示す XANES スペクトルと対比させると、 $\pi^*(S-C)$ 軌道は局在性の分子軌道であることが わかる。これに対し、 $\sigma^*(S-C)$ 軌道は遍歴性が 混じっていることから、連続帯に浸入した局在性



の高い分子軌道であることが示唆される。

図7(a)には単層吸着,図7(b)には多層吸着に おけるS-KL_{2,3}L_{2,3}オージェ電子エネルギーの hv依存性を示す。無機化合物の場合と同じく, スペクテータ・オージェ遷移ではエネルギー分散 の傾きがほぼ45°である。多層吸着では,絶縁性 を反映して図4(b)のLi₂SO₄と類似した傾向を示 す。一方,単層吸着の場合にはピーク分裂が起こ らない。これは励起された電子がX線吸収と同 時に銅基板へ遍歴してしまい,金属の場合と類似 のエネルギー分散を示すことによる。

図 8(a) 及び図 8(b) は,固相 SiCl₄(テトラク ロロシラン)の Cl-*KL*_{2,3}*L*_{2,3}オージェ電子エネ ルギーの hv 依存性である¹⁰⁾。単層吸着の場合は 金属的な,また,多層吸着の場合は絶縁体に特有

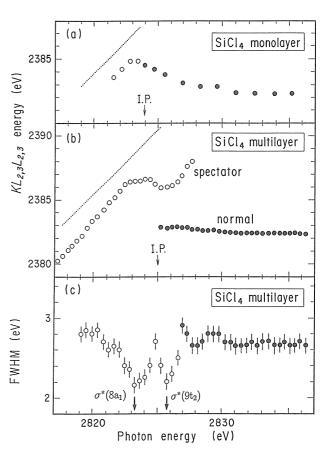


Figure 7. $S-KL_{2,3}L_{2,3}$ Auger energy as a function of the photon energy in CS₂ monolayer (a) and CS₂ multilayers on Cu(100) at 80 K^{34,35)}. Peak narrowing in the multilayers is visible in (c).

Fiureg 8. $Cl-KL_{2,3}L_{2,3}$ Auger energy as a function of the photon energy in SiCl₄ monolayer (a) and SiCl₄ multilayers (b) on Cu(100) at 80 K¹⁰). Peak narrowing occurs at both of the Cl $1s \rightarrow \sigma^*(8 a_1)$ and Cl $1s \rightarrow \sigma(9 t_2)$ excitations (c).

のhv 依存性となる。なお,多層吸着の場合,onresonance 近傍で多少奇妙な hv 依存性を示す。 図 8(c)のピーク巾の変化と対比させると,共鳴 励起領域で 2 種類のスペクテータ・オージェ電 子ピークがエネルギー分散を起こすためであるこ とがわかる。これらは,それぞれ, Cl $1s \rightarrow \sigma^*$ ($8a_1$)共鳴,及び Cl $1s \rightarrow \sigma(9t_2)$ 共鳴に帰属され る。

 CS_2 , SiCl₄ の他にも、これまでに Si 1s→3p^{*}, S 1s→3p^{*}, Cl 1s→3p^{*}などの共鳴励起を利用するこ とにより、Si(CH₃)₄ (テトラメチルシラン)、C₄ H₄ (チオフェン)、SC₆H₅SH (チオフェノール)、 SiCH₃Cl₃ (トリクロロメチルシラン) などの低 温固相分子についてオージェ共鳴ラマン散乱が調 べられ、非占軌道の性格や準位構造が明らかにさ れつつある³⁶。

6. 吸着分子の元素選択的脱離

非占軌道は反結合性の性質を有し,化学反応で 重要な役割を演じる。分子の場合,この軌道に電 子が入ると化学結合が弱められ解離反応に至るこ とはよく知られる。一方,X線による内殻励起 においても双極子遷移の選択則(すなわち,Δ*l* =±1)が成り立つ。また,内殻軌道エネルギー は元素に固有であるから,任意の元素について, 始状態と終状態を特定した共鳴励起が可能とな る。そこで,スペクテータ・オージェ遷移を利用 することによって,元素を指定した解離反応を実 現できるのではないかという期待が生じる。

図 9 及び図10は多層吸着 SiCl₄ の Si 1s 吸収端, Cl 1s 吸収端におけるフラグメントイオンの質量 スペクトルである³⁷⁾。右上に示す XANES スペ クトルと対比させると, Si 1s→ $\sigma^*(9t_2)$ 共鳴では Si⁺, Cl⁺, SiCl₃⁺, SiCl⁺ などがいづれも高い収率 で脱離する。これに対し, Cl 1s→ $\sigma^*(8a_1)$ 共鳴 では Cl⁺ の脱離収率が圧倒的に大きく,元素選 択的脱離の印象を与える。より明瞭な元素選択性 は, PCl₃ や S₂Cl₂ などの多層吸着分子における P

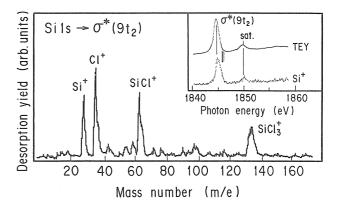


Figure 9. Mass spectrum of desorbed ions by the Si $1s \rightarrow \sigma^*(9 t_2)$ excitation in SiCl₄ multilayers on Cu(100) at 80 K³⁷⁾. An inset shows total electron yield and Si⁺ ion yield at the Si 1s edge. "sat." stands for a shake-up satellite of the XANES spectra.

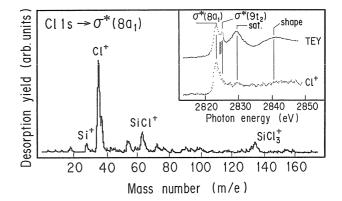


Figure 10. Mass spectrum of desorbed ions by the Cl $1s \rightarrow \sigma^*(8 a_1)$ excitation in SiCl₄ multilayers on Cu(100) at 80 K³⁷⁾. An inset shows total electron yield and Cl⁺ ion yield at the Cl 1s edge. "shape" stands for the shape resonance region in the XANES spectra.

 $1s \rightarrow s^*, S 1s \rightarrow s^*, Cl 1s \rightarrow s^* 共鳴などの場合に観測$ された³⁸⁾。すなわち,共鳴励起された元素自身の脱離収率が,他のフラグメントイオンに比べ圧倒的に大きくなる。

上記の実験結果は、内殻励起が誘起する脱離の メカニズムとして、オージェカスケードの重要性 を指摘した Knotek-Feibelman (KF) 機構³⁹⁾では 理解できない。スペクテータ・オージェ遷移が起 こるときにのみ認められることから、非占軌道に 局在するスペクテータ電子が解離反応に深く関わ っていることは明らかである。また、解離反応が 終了するまで内殻正孔状態が一方の元素に局在す ることも示唆している。従って, Cl 1s→σ*(8a₁) 共鳴では,

SiCl₄→SiCl₃•Cl(1s⁻¹3p^{*1})→SiCl₃•Cl⁺(2p⁻²3p^{*1}) →SiCl₃, Cl⁺(2p⁻²3p^{*1})

のようなプロセスを経て,主に Cl⁺の脱離が起 こると考えられる。ここで $3p^{*1}$ はスペクテータ 電子, Cl⁺($2p^{-2}3p^{*1}$)はスペクテータ・オージェ 遷移を終了しなおかつ Si 原子と結合している内 殻励起状態の Cl イオンを表す。この Cl イオンは 2p 正孔を 2 個有するから,引き続きオージェカ スケードが起こる。一方, Si 1s→ $\sigma^*(9t_2)$ 共鳴で は,

$$\begin{split} & SiCl_4 {\rightarrow} Si(1s^{-1}3p^{*1})Cl_4 {\rightarrow} Si^+(2p^{-2}3p^{*1})Cl_4 \\ & {\rightarrow} Si^+(2p^{-2}3p^{*1}), \, Si(2p^{-2}3p^{*1})Cl_3^+, \, Cl \end{split}$$

のようなプロセスが起こるであろう。Si(2p⁻² 3p^{*1})Cl₃+ などは引き続きオージェカスケードに より価電子帯電子を放出して多価イオンになる か,KF機構によりさらに小さなフラグメントに 解離する。キーポイントは,オージェカスケード が起こるよりも先にまず解離が起こる点である。 オージェカスケードに要する時間が \sim 10⁻¹⁴秒, Frank-Condon 過程が分子振動周期と同程度の 10⁻¹³-10⁻¹⁴秒である。これらを考慮に入れる と,共鳴励起に伴う上記の反応は,10⁻¹⁴-10⁻¹⁵ 秒で起こる非常に速いプロセスであると想像され る。

7. おわりに

深い内殻の共鳴光電子分光における最大の特徴 は、スペクテータ・オージェ遷移を経由する崩壊 分岐率が90-98%に達するとともに、シャープな オージェ電子スペクトル構造を与えることであ る。スペクテータ・オージェ電子はエネルギー分 散やピークナローイングを起こし、共鳴ラマン散 乱のプロセスで放出される(オージェ共鳴ラマン 散乱)。固体についてこの現象を詳細に追跡する と,非占軌道の分布や軌道の性格に関する情報が 得られることを示した。オージェ共鳴ラマン散乱 は,~1 keV 以上の深い内殻軌道電子を共鳴励起 したとき認められるが,この現象をより明瞭に観 測するためには,絶縁体試料を対象とする必要が ある。従って,電子分光スペクトルに及ぼす表面 帯電の影響を低減させることが,測定上の重要な ポイントとなる。

深い内殻軌道の共鳴励起は, また, 化学的効果 においても重要である。反結合性の非占軌道には スペクテータ電子が捕捉され, 解離反応の機会を 窺うからである。6.に記した元素選択的脱離は, 従来のサイト選択的脱離⁴⁰⁾などとは異なる新し いタイプの選択性である。スペクテータ電子の名 称は,本来,オージェ遷移に直接には関与せず, 非占軌道に留まりながらこの遷移を傍観するとい うイメージに由来する。しかし,この励起電子は 傍観者ではない。化学的効果の観点からは極めて 重要な役割を演じており,詳細な検討は今後の課 題である。

謝辞

本稿で紹介した実験データの多くは,原研 先 端基礎研究センターの馬場祐治,吉井賢資,山本 博之の諸氏との協力で,高エネルギー物理学研究 所 放射光実験施設のBL-27Aにおいて得た成 果である(PF-PAC No. 91-276, No. 93G-316)。 実験を通じてお世話になった高エネ研 PF の先生 方には,心より感謝いたします。また,本研究の 初期の段階で議論頂いた阪大・基礎工 菅 滋正 教授に厚く感謝します。

文献

 M. Elango, A. Ausmees, A. Kikas, E. Nõmmiste, R. Ruus, A. Saar, J. F. van Acker, J. N. Andersen, R. Nyholm and I. Martinson: Phys. Rev. B47, 11736 (1993).

- 2) 佐々木貞吉: Isotope News, no. 473, 8 (1993).
- Y. Baba, T. A. Sasaki and H. Yamamoto: Phys. Rev. B49, 709 (1994).
- Y. Baba, H. Yamamoto and T. A. Sasaki: Surf. Sci. 307-309, 896 (1994).
- 5) L. C. Davis: J. Appl. Phys. 59, R25 (1986).
- 6) F. P. Larkins: Chem. Phys. Lett. 455, 335 (1978).
- T. A. Sasaki, Y. Baba, K. Yoshii and H. Yamamoto: J. Phys. Cond. Matter 7, 4385 (1995).
- J. R. Lince, S. V. Didziulis and J. A. Yarmoff: Phys. Rev. B43, 4641 (1991).
- オージェ崩壊の他に、蛍光放射により崩壊する過 程がある.オージェ崩壊の割合は全体の92.2%と 見積もられる. M. O. Krause: J. Chem. Ref. Data 8, 307 (1979).
- T. A. Sasaki, Y. Baba, K. Yoshii and H. Yamamoto: J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. 76, 411 (1995).
- H. Wong, J. C. Woicik, T. Åberg, M. H. Chen, A. H-Gomez, T. Kendelewicz, A. Manttykentta, K. E. Miyano, S. Southworth and B. Crasemann: Phys. Rev. B50, 1359 (1994).
- 12) W. Drube, A. Lessmann and G. Materlik: *Resonant Anomalous X-ray Scattering: Theory and Applications*, (ed. by G. Materlik, G. J. Sparks and K. Fischer, North-Holland, 1994) p. 473.
- 13) 吉井賢資,馬場祐治,佐々木貞吉:表面科学 15, 295 (1994).
- T. A. Sasaki, Y. Baba, K. Yoshii and H. Yamamoto: J. Phys. Cond. Matter 7, 463 (1995).
- W. Drube, R. Treusch and G. Materlik: Phys. Rev. Lett. 74, 42 (1995).
- W. Drube, R. Treusch, R. Dahn, M. Griebenow, M. Grehk and G. Materlik: J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. (1996) in press.
- T. Kashiwakura, H. Arai, N. Kozuka, K. Odagawa, T. Yokoyama, A. Kamata and S. Nakai: J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. (1996) in press.
- 18) M. Elango, A. Ausmees, A. Kikas, A. Maiste, E. Nõmmiste and A. Saar: J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. 72, 127 (1995).
- A. Kikas, A. Maiste, A. Saar and M. Elango: J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. 72, 113 (1995).
- 20) 中村元彦,高田恭高,小杉信博:第9回日本放射 光学会年会②-54 (1996,岡崎).
- T. A. Sasaki, Y. Baba, K. Yoshii and H. Yamamoto: J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. (1996) in press.

- 22) H. Tezuka, H. Arai, T. Kashiwakura, T. Yokoyama, A. Kamata, S. Nakai and Y. Kitajima: J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. (1996) in press.
- K. Yoshii, Y. Baba and T. A. Sasaki: J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. 72, 107 (1995).
- 24) T. A. Sasaki, Y. Baba, K. Yoshii, H. Yamamoto and T. Nakatani: Phys. Rev. B50, 15519 (1994).
- 25) P. Eisenberger, P. M. Platzman and H. Winick: Phys. Rev. Lett. 36, 623 (1976).
- 26) T. Åberg and B. Crasemann: Resonant Anomalous X-ray Scattering: Theory and Applications, (ed. by G. Materlik, C. J. Sparks and K. Fischer, North-Holland, 1994) p.431.
- J. A. Carlisle, E. L. Shirley, E. A. Hudson, L. J. Terminello, T. A. Callcott, J. J. Jia, D. L. Ederer, R. C. C. Perera and F. J. Himpsel: Phys. Rev. Lett. 74, 1234 (1995).
- 28) 辛 埴:放射光 8,470 (1995).
- 29) S. Shin, A. Agui, M. Watanabe, M. Fujisawa, Y. Tezuka and T. Ishi: J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. (1996) in press.
- 30) G. S. Brown, M. H. Chen, B. Crasemann and G. E. Ice: Phys. Rev. Lett. 45, 1937 (1980).
- 31) G. B. Armen, T. Åberg, J. C. Levin, B. Crasemann, M. H. Chen, G. E. Ice and G. S. Brown: Phys. Rev. Lett. 54, 1142 (1985).
- 32) A. Kivimäki, A. N. de Bristo, S. Aksela, H. Aksela, O.-P. Sairanen, A. Ausmees, S. J. Osborne, L. B. Dantas and S. Svensson: Phys. Rev. Lett. 71, 4307 (1993).
- T. A. Sasaki, Y. Baba, K. Yoshii and H. Yamamoto: unpublished.
- 34) 吉井賢資,馬場祐治,佐々木貞吉:表面科学 16, 453 (1995).
- 35) K. Yoshii, Y. Baba and T. A. Sasaki: J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. (1996) in press.
- 36) K. Yoshii, Y. Baba and T. A. Sasaki: to be published.
- Y. Baba, K. Yoshii and T. A. Sasaki: Surf. Sci. 341, 190 (1995).
- 38) 馬場祐治,吉井賢資,山本博之,佐々木貞吉,
 W. Wurth:第9回日本放射光学会年会①-26 (1996, 岡崎): Int. Symp. Material Chemistry in Nuclear Environment (1996, Tsukuba).
- 39) M. L. Knotek and P. J. Feibelman: Phys. Rev. Lett. 40, 964 (1978).
- 40) M. C. K. Tinone, K. Tanaka, J. Maruyama, N. Ueno, M. Imamura and N. Matsubayashi: J. Chem. Phys. 100, 5988 (1994).